제8장 이상값 분석

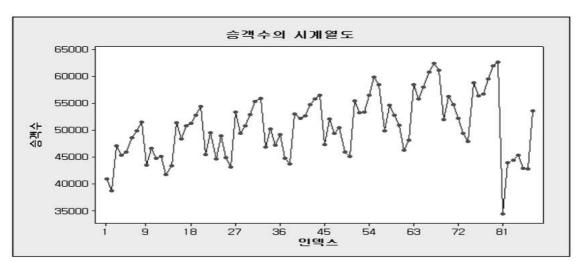


그림 8.1 월별 미국 항공기 승객수(1995년 1월 - 2002년 3월)

- 구조변화를 포함하는 시계열 모델링
- 알려진 사건 시점 이후의 데이터를 사용할 수 있다.
- 그러나 사건 시점 이후의 관측값이 많지 않을 경우 모델링이 어려울 수 있다.
- → 이러한 사건이 시계열에 미치는 영향의 형태를 몇 가지로 가정하고 전체 데이터를 활용하여 모형을 구축하는 방안을 고려해야 한다.
- 이상값 탐지(outlier detection) 문제
- 시계열에서 이상값이 존재하면 모형을 잘못 식별할 수 있다.
- 이상값은 존재하는 시점이 알려지지 않은 경우가 대부분이므로 시점을 추정하고 이의 영향을 최소화하는 시계열 모형을 추정해야 한다.

8.1 시점이 알려진 구조변화모형

- 함수 정의(Box and Tiao, 1975)
- ① 펄스 함수(pulse function)

$$P_t^{(T)} = \begin{cases} 1, & t = T \\ 0, & t \neq T \end{cases}$$

② 스텝 함수(step function)

$$S_t^{(\mathit{T})} = \begin{cases} 1, & t \geq \mathit{T} \\ 0, & t < \mathit{T} \end{cases} \quad \text{ } \underline{\mathbf{T}} \underline{\quad} \quad P_t^{(\mathit{T})} = S_t^{(\mathit{T})} - S_{t-1}^{(\mathit{T})} = (1-\mathit{B}) S_t^{(\mathit{T})}$$

■ 원시계열이 다음과 같이 수평적 패턴을 가지고 있다: $Z_t = \theta_0 + a_t$

[Case 1]

시점 T에서 사건이 발생하고, 그 직후인 시점 T+1에만 시계열에 영향을 일시적으로 준 뒤 시점 T+2부터는 다시 제자리로 돌아온다.

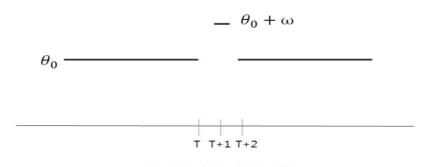


그림 8.2 펄스 형태 영향

$$Z_t = \theta_0 + \omega P_{t-1}^{(T)} + a_t \implies Z_{T+1} = \theta_0 + \omega + a_{T+1}$$

[일반화]

초기 영향이 T+b 시점에서 일어나고 점진적으로 감소하여 원래의 평균값으로 수렴하는 경우

$$Z_{t} = \theta_{0} + \frac{wB^{b}}{1 - \delta B} P_{t}^{(T)} + a_{t}, \quad 0 \le \delta \le 1$$

$$Z_{t} = \theta_{0} + wP_{t-b}^{(T)} + w\delta P_{t-b-1}^{(T)} + w\delta^{2} P_{t-b-2}^{(T)} + \cdots + a_{t}$$

$$E[Z_t] = \begin{cases} \theta_0, & t < T+b \\ \theta_0 + w, & t = T+b \\ \theta_0 + w\delta^k, & t = T+b+k, k=1,2,\cdots \end{cases}$$

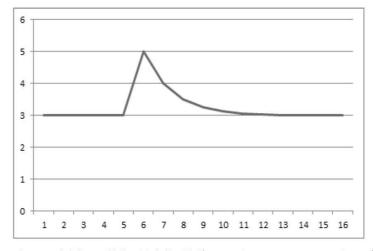


그림 8.5 점진적으로 원래로 복귀하는 형태($T=5,\; \theta_0=3,\; b=1,\; w=2,\; \delta=0.5$)

[Case 2] 사건이 발생한 시점 T 이후부터 시계열 평균이 변화하여 지속되는 경우

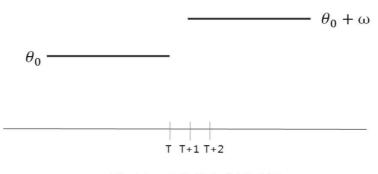


그림 8.3 스텝 함수 형태 영향

$$Z_t = \theta_0 + \omega S_{t-1}^{(T)} + a_t \quad \rightarrow \quad Z_t = \theta_0 + \omega B S_t^{(T)} + a_t$$

[일반화]

시점 T에서의 사건의 영향이 1시간 이후가 아닌 b시간 이후에 나타나는 경우

$$Z_t = \theta_0 + \omega B^b S_t^{(T)} + a_t$$

[일반화]

초기 영향이 b시간 이후에 나타나고 점진적으로 증가하여 새로운 평균으로 변하는 경우

$$\begin{split} Z_t &= \theta_0 + \frac{wB^b}{1 - \delta B} S_t^{(T)} + a_t, \ 0 \leq \delta \leq 1 \\ Z_t &= \theta_0 + wS_{t-b}^{(T)} + w\delta S_{t-b-1}^{(T)} + w\delta^2 S_{t-b-2}^{(T)} + \cdots + a_t \end{split}$$

$$E[Z_t] = \begin{cases} \theta_0, & t < T+b \\ \theta_0 + w, & t = T+b \\ \theta_0 + w + w \sum_{j=1}^k \delta^j, & t = T+b+k, k=1,2,\cdots \end{cases}$$

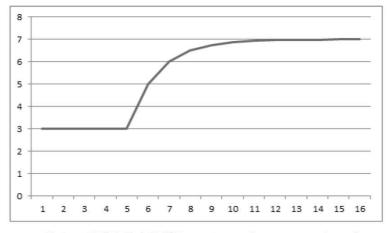


그림 8.4 점진적 증가 형태($T=5,\;\theta_0=3,\;b=1,\;w=2,\;\delta=0.5$)

■ *W*₄: 정상적 시계열

$$\begin{split} Z_t &= W_t + \frac{w(B)B^b}{\delta(B)} I_t^{(T)} \\ \\ \text{여기서, } w(B) &= w_0 - w_1 B - \ \cdots \ - w_s B^s \\ \\ \delta(B) &= 1 - \delta_1 B - \ \cdots \ - \delta_r B^r \end{split}$$

■ 한 시계열에 여러 사건이 존재하는 경우

$$Z_{t} = W_{t} + \sum_{j=1}^{K} \frac{w_{j}(B)B^{b_{j}}}{\delta_{j}(B)} I_{jt}^{(T_{j})}$$

여기서, K: 사건의 수, j: 각 사건에 대응하는 것

[예] W_t 가 ARMA(p,q)로 모형화되고, $w_i(B)=w_i$, $\delta_i(B)=1-\delta_i B$ 일 때, 시계열은

$$Z_{t} = \frac{\Theta_{q}(B)}{\Phi_{p}(B)} a_{t} + \sum_{j=1}^{K} \frac{w_{j}B^{b_{j}}}{1 - \delta_{j}B} I_{jt}^{(T_{j})}$$

8.2 이상값 분석모형

8.2.1 이상값 형태 및 분석 모형

■ 가법적 이상값(additive outlier; AO)

: 시점 T의 값만 변화시키고 그 이후의 시계열에는 영향을 주지 않는 경우

$$Z_t = W_t + wP_t^{(T)} = \frac{\Theta_q(B)}{\Phi_p(B)} a_t + wP_t^{(T)}$$
 여기서,
$$P_t^{(T)} = \begin{cases} 1, & t = T \\ 0, & t \neq T \end{cases}$$

■ 혁신적 이상값(innovational outlier; IO)

: 시점 T의 값뿐만 아니라 그 이후에도 ARMA 구조를 통하여 모두 영향을 주는 형태의 이상값

$$\begin{split} Z_t &= W_t + \frac{\Theta_q(B)}{\varPhi_p(B)} w P_t^{(T)} = \frac{\Theta_q(B)}{\varPhi_p(B)} \left(a_t + w P_t^{(T)} \right) \\ \\ \mathsf{역기서}, \ \ P_t^{(T)} &= \begin{cases} 1, \ t = T \\ 0, \ t \neq T \end{cases} \end{split}$$

 \blacksquare 한 시계열에 AO 및 IO 형태가 섞인 K개의 이상값이 있는 경우

$$Z_t = W_t + \sum_{j=1}^{K} w_j \nu_j(B) P_t^{(T_j)}$$

여기서,
$$\nu_j(B) = \begin{cases} 1 & , & AO \\ \frac{\Theta_q(B)}{\Phi_p(B)}, & IO \end{cases}$$
 , $T_j \ (j=1, \, \cdots, \, K)$: 이상값의 존재 시점

[예] W_t 가 ARMA(1,1)을 따르고, T_1 에서 AO가, T_2 에서 IO가 존재할 때, 시계열은

$$\begin{split} Z_t = & \frac{1 - \theta B}{1 - \phi B} (a_t + w_2 P_t^{(T_2)}) + w_1 P_t^{(T_1)} \\ Z_t = & \phi Z_{t-1} + a_t - \theta a_{t-1} + w_2 P_t^{(T_2)} - \theta w_2 P_{t-1}^{(T_2)} + w_1 P_t^{(T_1)} - \phi w_1 P_{t-1}^{(T_1)} \end{split}$$

8.2.2 시점을 아는 경우 이상값 검정

■ ARMA모형에서 모든 파라미터를 안다고 할 때, 잔차(residual)는

$$e_t = \pi(B)Z_t$$

여기서,
$$\pi(B) = \frac{\Phi_p(B)}{\Theta_q(B)} = 1 - \pi_1 B - \pi_2 B^2 - \ \cdots$$

■ 시점 T에 AO 또는 IO가 있는 경우 잔차는

$$e_t = \begin{cases} w\pi(B)P_t^{(T)} + a_t, & AO \\ wP_t^{(T)} + a_t, & IO \end{cases}$$

■ 시점 T에 AO가 있는 경우 잔차는

$$e_t = w\pi(B)P_t^{(T)} + a_t$$

• 잔차에 대한 n개의 관측값이 있을 때

$$\begin{bmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_{T-1} \\ e_T \\ e_{T+1} \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} = w \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ -\pi_1 \\ \vdots \\ -\pi_{n-T} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{T-1} \\ a_T \\ a_{T+1} \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

• AO 모형의 경우, 시점 T에서 계수 w의 최소제곱 추정값과 그 분산

$$\hat{w}_{T}^{A} = \frac{e_{T} - \sum_{j=1}^{n-T} \pi_{j} e_{T+j}}{1 + \sum_{j=1}^{n-T} \pi_{j}^{2}}$$

$$Var(\hat{w}_{T}^{A}) = \frac{\sigma_{a}^{2}}{1 + \sum_{i=1}^{n-T} \pi_{i}^{2}}$$

■ 시점 T에 IO가 있는 경우 잔차는

$$e_t = wP_t^{(T)} + a_t$$

• 잔차에 대한 n개의 관측값이 있을 때

$$\begin{bmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_{T-1} \\ e_T \\ e_{T+1} \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} = w \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{T-1} \\ a_T \\ a_{T+1} \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

• IO 모형의 경우, 시점 T에서 계수 w의 최소제곱 추정값과 그 분산

$$\hat{w}_T^I = e_T$$
 $Var(\hat{w}_T^I) = \sigma_a^2$

■ 이상값 형태에 대한 가설검정

• 가설

 H_0 : 시점 T의 이상값이 AO 또는 IO 형태가 아니다.

 H_1 : 시점 T의 이상값이 AO 형태이다.

 H_1 : 시점 T의 이상값이 IO 형태이다.

• 검정통계량

$$H_1$$
 vs H_0 : $\lambda_{1\,T} = rac{\hat{w}_T^A \sqrt{1 + \sum\limits_{j=1}^{n-T} \pi_j^2}}{\sigma_a}$ H_2 vs H_0 : $\lambda_{2\,T} = rac{\hat{w}_T^I}{\sigma_a}$

st H_0 이 용한 때, $\lambda_{1\,T}\sim N(0,1^2)$, $\lambda_{2\,T}\sim N(0,1^2)$

- 판정
- ① 표준정규분포 하에서 유의수준에 대응하는 기각역을 구한다.
- ② λ_{1T} 가 기각역에 속하면AO 형태의 이상값으로 판정한다.

 $\lambda_{0,T}$ 가 기각역에 속하면IO 형태의 이상값으로 판정한다.

두 경우 모두 기각하지 못하면 이상값이 아닌 것으로 판정한다.

8.2.3 시점을 모르는 경우 이상값 탐지

- 많은 경우 이상값 시점들을 모르는 상황에서 시계열 모형 파라미터를 추정해야 하는 어려움에 직면하게 된다. 이상값이 포함된 시계열의 경우 모형 파라미터가 제대로 추정될 수 없다. 이상값은 특히 오차항 분산 추정에 큰 영향을 주는 것으로 알려져 있다.
- Chang et al.(1988): 시계열에 *AO* 또는 *IO* 형태의 이상값이 여러 개 있을 수 있는 상황에서 이상값을 탐지하는 반복적 절차를 제안
- ① 이상값이 없는 것으로 가정하고 시계열 모형을 추정한다. 잔차 \hat{e}_t 들을 계산하고 오차항 분산의 초깃값을 다음으로 추정한다.

$$\hat{\sigma}_{a}^{2} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n} \hat{e}_{t}^{2}$$

② 각 시점에 대한 검정통계량 $\hat{\lambda}_{1t}$ 와 $\hat{\lambda}_{2t}$ $(t=1,2,\cdots,n)$ 를 계산하면 다음을 만족하는 시점 T를 찾는다.

$$\hat{\lambda}_T = \max_t (|\hat{\lambda}_{1t}|, |\hat{\lambda}_{2t}|)$$

- $\hat{\lambda}_T = \left| \hat{\lambda}_{1T} \right| > c$ (c는 미리 정한 3 정도의 상수)
- \rightarrow 시점 T에 AO 형태의 이상값이 있다고 판정
- → 오차항 분산을 조정된 잔차로 다시 추정

$$\hat{e}_t \leftarrow \hat{e}_t - \hat{w}_{AT} \hat{\pi}(B) I_t^{(T)}, \ t \ge T$$

- $\hat{\lambda}_T = \left| \hat{\lambda}_{2T} \right| > c$ (c는 미리 정한 3 정도의 상수)
- \rightarrow 시점 T에 IO 형태의 이상값이 있다고 판정
- → 오차항 분산을 조정된 잔차로 다시 추정

$$\hat{e}_t \leftarrow \hat{e}_T - \hat{w}$$

- ③ 조정된 잔차와 새로운 오차항 분산 추정치를 사용하여 ②를 반복하여 다른 이상값의 존재 여부를 판단한다. 이때 모형 파라미터 $\hat{\pi}(B)$ 는 초깃값을 그대로 사용한다.
- ④ 총 K개의 이상값이 탐지되었다고 하고 이들의 시점을 T_1, \dots, T_K 라 하자. 이들시점들이 알려진 것으로 간주하고 이상값 계수들 w_1, \dots, w_K 를 추정한다. 또한 다음모형으로부터 파라미터들을 동시에 추정한다.

$$Z_t = \frac{\Theta(B)}{\Phi(B)} a_t + \sum_{j=1}^K w_j \nu_j(B) P_t^{(T_j)}$$

그리고 잔차를 아래와 같이 조정하고 오차항 분산을 다시 추정한다.

$$\hat{e}_t = \hat{\pi}(B) \left[Z_t - \sum_{j=1}^K \hat{w}_j \hat{v}_j(B) P_t^{(T_j)} \right]$$

- Chen and Liu(1993)
- Bui and Jun(2012)